УЧЕБНОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ АНАЛИЗА МНОЖЕСТВА ЕЁ ТЕХНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Боровиков С.М., Цырельчук А.И., Жидиляева Н.И., Цырельчук Н.И.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь, bsm@bsuir.by

Abstract. The proposed educational software tool allows you to build a structural scheme of reliability in an interactive mode of working with a computer. After entering the data on the reliability of the components (devices) of the system, the computer calculates the reliability indicator automatically for the system.

С методами расчёта и оценки надёжности технических систем можно ознакомиться в [1].

Простым и понятным методом оценки надёжности систем является метод прямого перебора технических состояний системы.

В общем случае без использования ІТ-технологий метод оправдан при относительно небольшом числе устройств в составе системы ($n \le 6...10$), поскольку, например, при количестве устройств в системе n=10 число возможных технических состояний S для системы составит $2^n=1024$, что уже проблематично для анализа.

Для оценки надёжности системы, необходимо рассмотреть возможные технические состояния системы. Технические состояния системы в целом определяются техническими состояниями устройств, входящих в неё [2]. Для устройств, как правило, может иметь место одно из двух состояний: работоспособное состояние или неработоспособное состояние, для системы же в целом — много состояний, отличающихся комбинациями (сочетаниями) работоспособности и неработоспособности устройств системы. Часть из этих состояний соответствует состоянию неработоспособности системы в целом, а часть отвечают состоянию работоспособности.

Оценка эффективности функционирования сложной электронной системы безопасности путём рассмотрения системы в целом на практике вызывает много затруднений из-за чрезмерно большого числа

возможных технических состояний системы S, например при количестве устройств n=30 значение S>1 миллиарда.

При значении n < 20...25 анализ надёжности электронной системы может быть выполнен на компьютере средней производительности, но для этого нужно программное средство (ПС), использующее принципы прогнозирования [3, 4] для обработки больших объёмов данных о возможных технических состояниях системы. Такое учебное ПС разработано на кафедре ПИКС БГУИР.

ПС позволяет в интерактивном режиме работы с компьютером строить структурную схему надёжности (ССН) системы. После ввода данных о надёжности составных частей (устройств) системы компьютер выполняет расчёт показателя надёжности автоматически.

Использование ПС включает следующие этапы:

- 1. Уточнение условий работоспособности электронной системы (условий нормального функционирования), для которых параметры системы находятся в пределах норм, указанных в технической документации.
- 2. Построение ССН электронной системы. Эта схема строится пользователем компьютерной программы на основе электрической структурной и/или функциональной схемы с учётом условий работоспособности системы (рисунок 1).

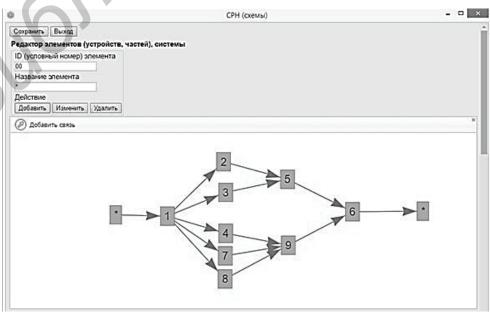


Рисунок 1 – Построение структурной схемы надёжности

На рисунке 1 показана построенная ССН системы. ПС позволяет в интерактивном режиме устанавливать функциональные части системы, присваивать им имена (идентификаторы), проводить необходимые связи с учётом условий работоспособности системы.

3. Ввод данных о надёжности составных частей

(устройств) системы и расчёт вероятности безотказной работы и вероятности отказа электронной системы.

Расчёт выполняется автоматически путём анализа программным средством построенной ССН системы.

Окна ввода данных, вывода результатов анализа и расчёта показаны на рисунке 2 (верхняя часть).

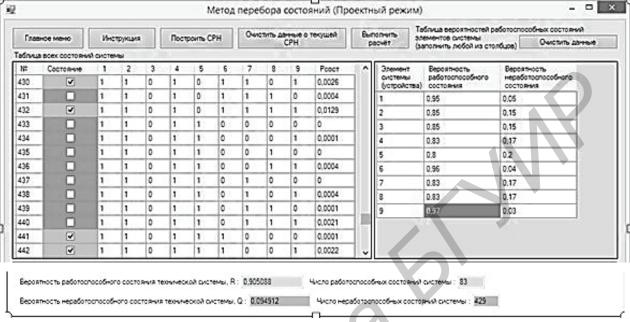


Рисунок 2 – Результаты анализа и расчёта

На рисунке 2 в правой таблице отображаются введённые данные о надёжности составных частей (устройств) системы. В левой таблице в первом столбце приводится номер состояния системы, второй столбец указывает, к какому подмножеству технических состояний с точки зрения работоспособности системы относится данное состояние: отмеченные ячейки – подмножество работоспособных состояний, неотмеченные ячейки - подмножество неработоспособных состояний. В последующих столбцах цифра «1» в символическом обозначении состояния устройства отвечает его работоспособному состоянию, а цифра «0» – неработоспособному состоянию устройства. В крайнем правом столбце таблицы указывается вероятность соответствующего состояния системы с четырьмя знаками после десятичной точки. Значение «0» (нуль) означает, что вероятность этого состояния менее 0,00005.

В нижней части окна (см. рисунок 2) выводятся результаты расчёта вероятностей работоспособного и неработоспособного состояний с указанием числа состояний каждого подмножества.

Испытание разработанного средства показало, что оно успешно решает задачу оценки (прогнозирования) надёжности технической системы при наличии в ней до 25 функциональных частей (устройств). При их числе n=25 время решения задач составило около одного часа на компьютере со следующими ресурсами: ОЗУ – ГБ; процессор – Intel, 2 ядра, 2,5 ГГц.

Литература

- 1. Надёжность технических систем: справочник / Ю. К. Беляев [и др.]; под ред. И. А. Ушакова. М.: Радио и связь, 1985. 608 с.
- 2. Цырельчук, Н. И. Оценка надёжности электронной системы методом анализа множества её технических состояний / Н. И. Цырельчук, С. М. Боровиков, С. С. Дик, И. Н. Цырельчук // Современные средства связи: материалы XXI Междунар. науч.-техн. конф., 20-21 окт. 2016 года, Минск, Респ. Беларусь; редкол.: А.О. Зеневич [и др.]. Минск: УО ВГКС, 2015. С. 126–127.
- 3. Batura, M. Big Data Volumes and Some Approaches to the Creation of Corporate Analytical Systems / M. Batura, S. Dzik, I. Tsyrelchuk, S. Borovikov // BIG DATA and Advanced Analytics. Использование BIG DATA для оптимизации бизнеса и информационных технологий: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, Республика Беларусь, 15–17 июня 2016 года); редкол. : М. П. Батура [и др.]. Минск : БГУИР, 2016. С.74-80.
- 4. Borovikov, S. Prediction in Big Data Technology / S. Borovikov, E. Shneiderov, N. I. Tsyrelchuk, S.S Dzik // BIG DATA and Advanced Analytics. Использование BIG DATA для оптимизации бизнеса и информационных технологий : сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, Республика Беларусь, 15-17 июня 2016 года); редкол. : М. П. Батура [и др.]. Минск : БГУИР, 2016. С. 98–101.